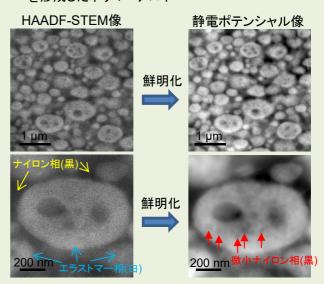
DPC STEM法を用いたポリマー材料の 静電ポテンシャルイメージング

微分位相コントラスト(DPC) STEM法で得られる電場分布を静電ポテンシャルに変換することにより、 日本で初めて異種ポリマー間のコントラストを強調でき、電子染色による前処理無しに相分離構造を 可視化する技術を開発した。様々なポリマー材料に本手法を適用した事例を紹介する[1.2]。

静電ポテンシャルイメージングの原理 電場方向 ポリマー界面ポリマー 試料 電場によって 検出器5 電子線が偏向 (界面は暗) 検出器7 (界面は明) 検出器6,8 (界面変化無し) 多分割検出器 7と5の差分 (電場分布) 電場分布を積分計算 電子線と検出器の (静電ポテンシャル) 中心位置がずれる DPC STEMで得られる電場分布を積分することで、

ナイロン/エラストマーアロイの観察結果

ナイロン(海相)とエラストマー(島相)が相分離構造 を形成したポリマーアロイ



HAADF-STEM像では観察されないエラストマー島相 内部に存在する数十nmの微小ナイロン相を可視化

ABS樹脂の観察結果

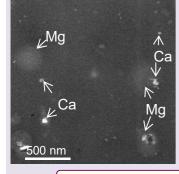
僅かなポリマー成分差を高感度に検出可能

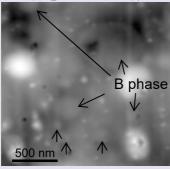
ABS樹脂・・・アクリロニトリルスチレン(AS)とブタジエン ゴム(B)が相分離構造を形成したポリマーアロイ

HAADF-STEM像

静電ポテンシャル分布に変換

静電ポテンシャル像





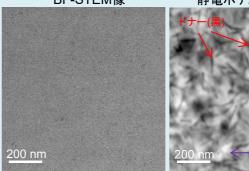
HAADF-STEM像では観察されない ブタジエンゴム(B)相を可視化

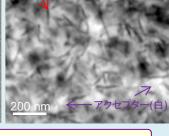
有機薄膜太陽電池(OPV)発電層の観察結果

OPV発電層・・・相分離したドナーとアクセプターから形成 本試料はドナーにP3HT、アクセプターにPCBMを使用

BF-STEM像







BF-STEM像では観察されないドナー(黒)と アクセプター(白)の相分離構造を可視化

静電ポテンシャルイメージングにより複合ポリマー材料の内部構造を無染色で評価可能。 様々なポリマー材料の無染色での観察に適用可能である。

参考文献 [1] S. Inamoto, S. Shimomura, and Y. Otsuka, Microscopy (2020)

[2] 稲元伸、吉田晃世、増田昭博、大塚祐二、日本電子news (2020)

